

# CA-IS374x 高速四通道字隔离器

## 测试板说明

### 描述

此份文件描述了 CA-IS374x 测试板的相关使用说明，其中有产品介绍、原理图、PCB 布线图、物料清单等。CA-IS374x 测试板可以用来简单评估 CA-IS374x 数字隔离的参数性能。

### 芯片简介

CA-IS374x 是一款高性能四通道数字隔离器，具有精确的时序特性和低电源损耗。在隔离 CMOS 数字 I/O 时，CA-IS374x 器件可提供高电磁抗扰度和低辐射。所有器件版本均具有施密特触发器输入，可实现高抗噪性能。每条隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由二氧化硅 (SiO<sub>2</sub>) 绝缘栅隔离。

CA-IS3740/CA-IS3741/CA-IS3742 是四通道数字隔离器。CA-IS3740 四个通道都在同一个方向上，输出侧 (B 侧) 具有输出使能；CA-IS3741 具有三个前向和一个反向通道，两侧均具有输出使能；CA-IS3742 具有两个前向和两个反向通道，两侧都有输出使能。所有设备都具有故障安全模式选项。如果输入侧电压或信号丢失，对于后缀为 L 的设备，默认输出为低，对于带有后缀 H 的设备，默认输出为高。

通过改变 BOM 表，CA-IS374x 测试板可以用于评估如下型号的高速四通道数字隔离器。

表 1 适用 CA-IS374x 测试板的高速四通道数字隔离器型号

型号	输入通道数 A 侧	输入通道数 B 侧	故障安全 输出状态	额定耐压 (kV)	输出使能	封装
CA-IS3740LW	4	0	低	5.0	有	SOIC16-WB
CA-IS3740HW	4	0	高	5.0	有	SOIC16-WB
CA-IS3741LW	3	1	低	5.0	有	SOIC16-WB
CA-IS3741HW	3	1	高	5.0	有	SOIC16-WB
CA-IS3742LW	2	2	低	5.0	有	SOIC16-WB
CA-IS3742HW	2	2	高	5.0	有	SOIC16-WB

下面以 CA-3741HW 为例，介绍 CA-IS374x 系列的测试说明。

# 测试板 3D 仿真图

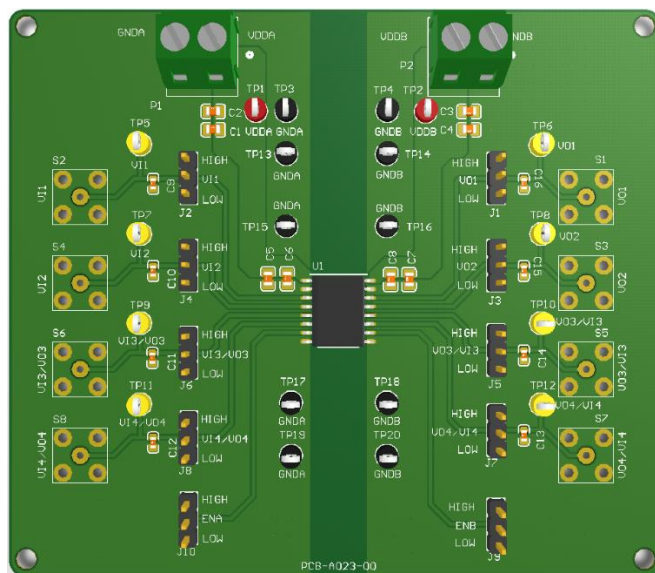


图 1 CA-IS374x PCB 的 3D 仿真图

## 原理图

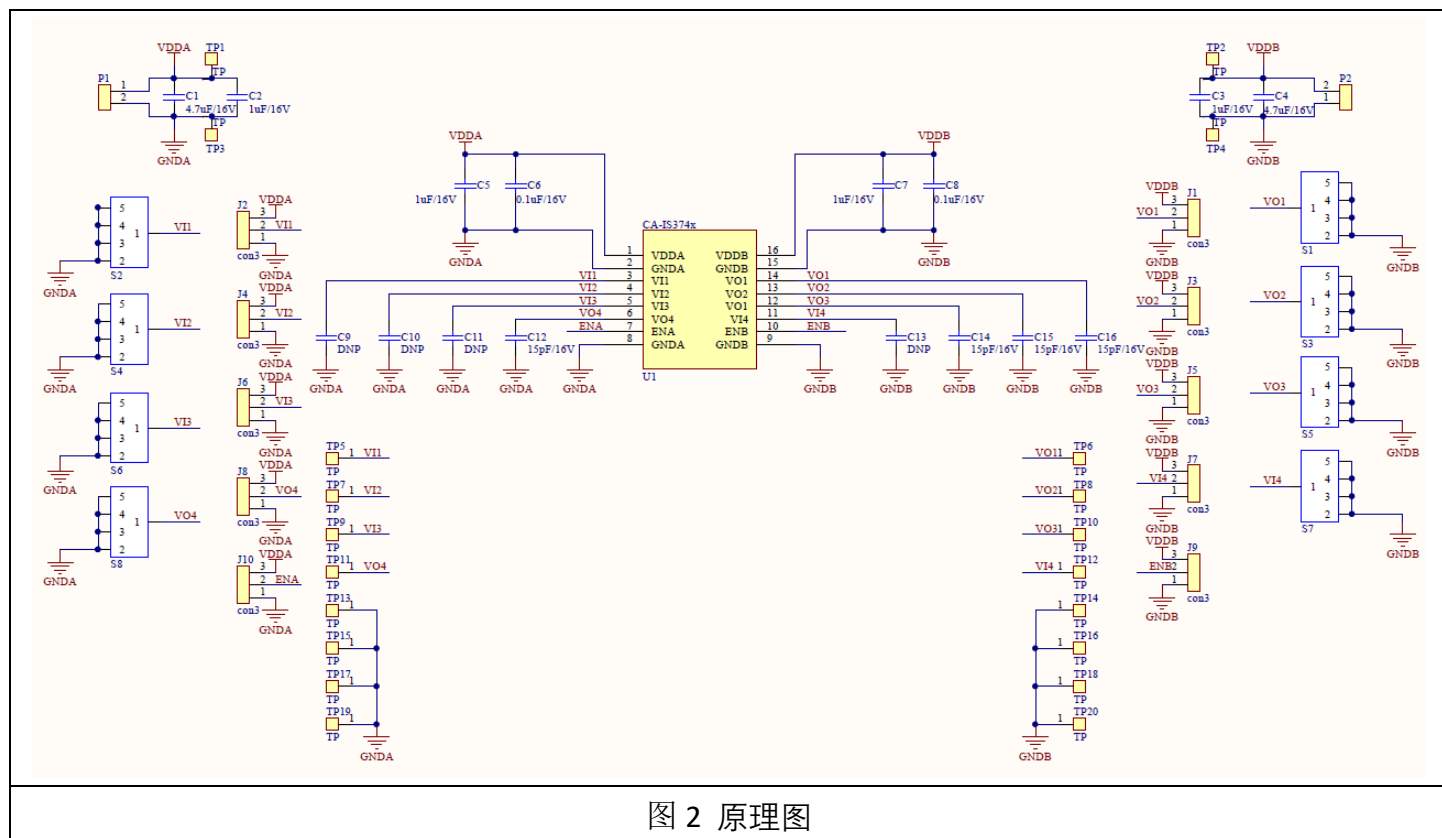
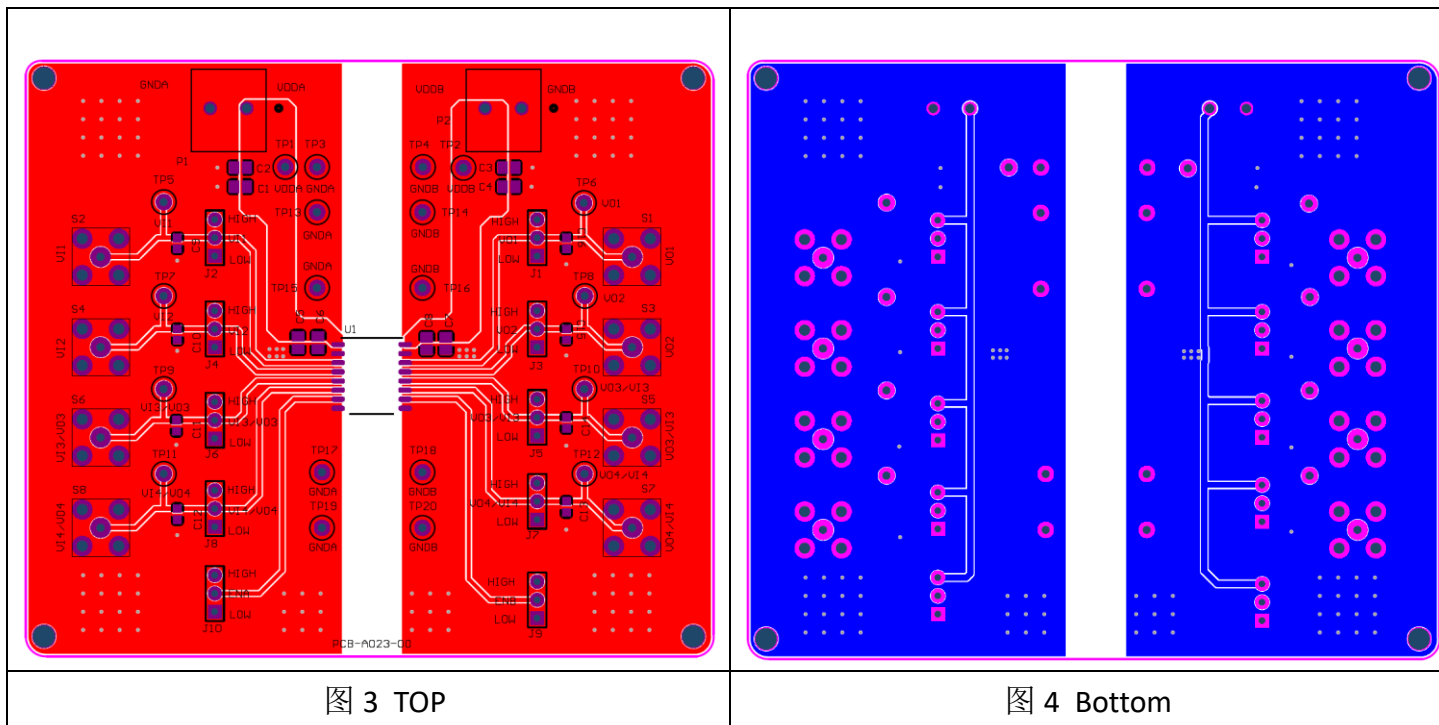


图 2 原理图

布线图



**物料清单**

Item	Ref Des	Qty	Description	Package	MFR	PN.
1	C1, C4	2	MLCC, 4.7uF/16V,X7R	0805	-	Standard
2	C2, C3, C5, C7	4	MLCC, 1uF/16V,X7R	0805	-	Standard
3	C6, C8	2	MLCC, 0.1uF/16V,X7R	0805	-	Standard
4	C12, C14, C15, C16	4	MLCC, 15pF/16V,X7R	0603	-	Standard
5	CA-IS3741HW	1	4-Channel high-speed Digital Isolator	SOP16WB	Chipanalog	CA-IS3741HW
6	J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7, J8, J9, J10	10	Header 3 pin, 2.54mm	-	-	-
7	P1, P2	2	CONN, 5.08mm, Terminal Block	-	-	-
8	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8	8	SMA Connect, 2.54mm	SMA	-	-
9	TP1, TP2	2	Test Point, Red, Through Hole, 1mm	-	keystone	5000
10	TP3, TP4, TP13, TP14, TP15, TP16, TP17, TP18, TP19, TP20	10	Test Point, Black, Through Hole, 1mm	-	keystone	5009
11	TP5, TP6, TP7, TP8, TP9, TP10, TP11, TP12	8	Test Point, Yellow, Through Hole, 1mm	-	keystone	5001
12	PCB	1	Two Layers PCB, FR-4, PCB-A023-00, 1mm thickness,	-	-	-

## 测试仪器

直流电源、500MHz 带宽示波器安捷伦 DSOX3054T、高频信号发生器等。

## 硬件连接

1. 将直流电压源连接到 P1, P2;
2. 将 ENA, ENB 通过跳线帽连接到 High;
3. 函数发生器输出一定频率和幅值的信号, 连接到各个通道的输入端;
4. 通过示波器测量各个通道输出端, 用示波器观察各个通道信号。

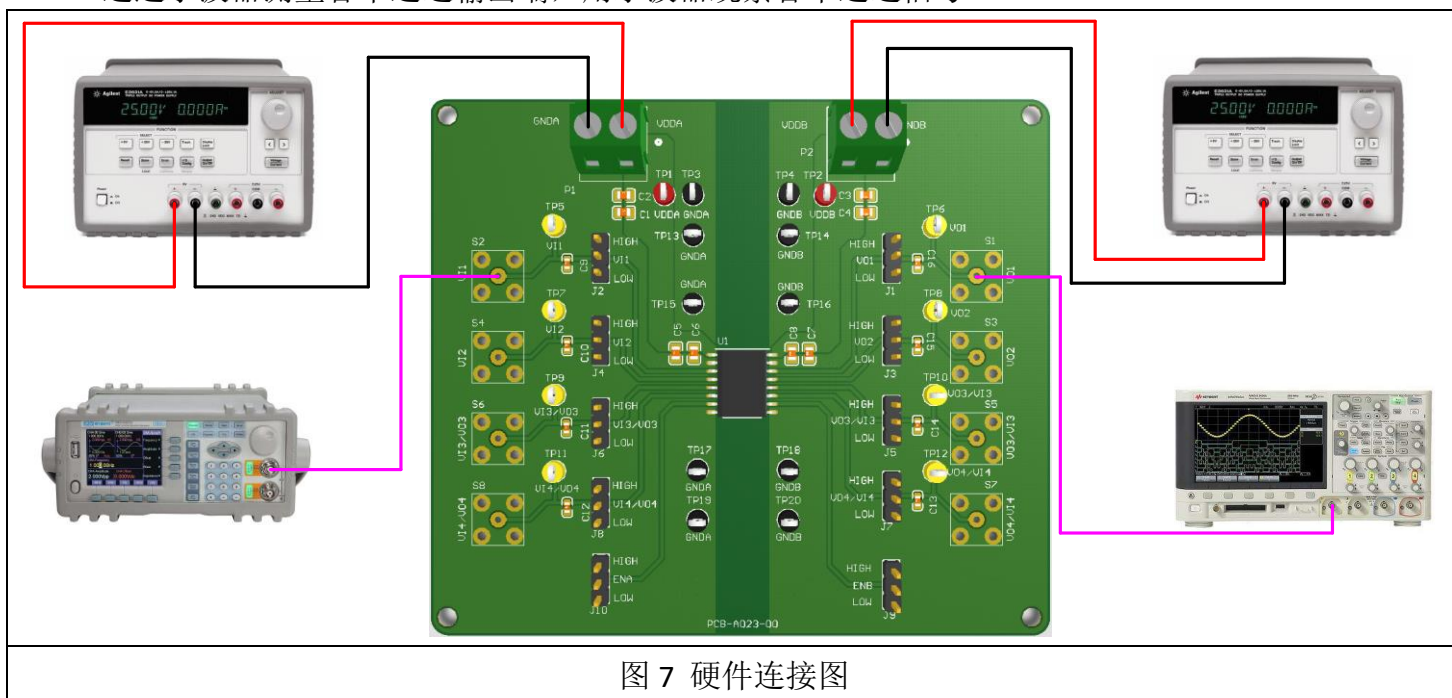


图 7 硬件连接图

**Revision History**

版本	日期	状态描述
Ver1.0	Nov.2021	初始版本

**重要声明**

上述资料仅供参考使用，用于协助 Chipanalog 客户进行设计与研发。Chipanalog 有权在不事先通知的情况下，保留因技术革新而改变上述资料的权利。

**<http://www.chipanalog.com>**